

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
 ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

УДК 528.85 : 519.2 : 681.5

В. С. КИРИЧУК, Г. И. ПЕРЕТЯГИН, А. И. ПУСТОВСКИХ,
 Н. С. ЯКОВЕНКО
 (Новосибирск)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
 ДВУМЕРНЫХ ПОЛЕЙ И ИЗОБРАЖЕНИЙ

Введение. В данной статье предлагается и исследуется методика установления связи между изображением местности, зарегистрированными в различных спектральных диапазонах. С этой целью в первом разделе будут представлены математические понятия, связанные с «морфологическим» анализом множества двумерных полей и их взаимных преобразований. В основе морфологического анализа лежит понятие пространственной структуры — совокупности однородных областей двумерного поля (например, аэрокосмического снимка), составляющих изображение и характеризующих так называемую «форму» исследуемого природного объекта [1]. Развитие соответствующих математических средств позволяет выявить взаимосвязь между распределениями измеряемых параметров полей и, в частности, найти наилучшую «аппроксимацию» некоторого заданного изображения в базисе остальных изображений местности. Установленная таким образом взаимосвязь может быть применена к анализу дистанционных данных, относящихся к другому региону, с целью «восстановления» структуры соответствующего ему природного объекта.

Во втором разделе описываются алгоритмические средства, реализующие предлагаемую методику восстановления, и приводятся результаты вычислительного эксперимента.

Структурный анализ двумерных полей. Будем считать, что имеются измеренные на дискретной решетке характеристики двумерных полей различного содержания — $\{u_0(x, y), u_1(x, y), \dots, u_k(x, y); (x, y) \in \Omega\}$, предварительно скорректированные и совмещенные друг с другом путем приведения к единой системе координат. Ставится задача: найти взаимосвязь между функцией $U_0(\Omega) = \{u_0(x, y); (x, y) \in \Omega\}$ и функциями $U_1(\Omega), U_2(\Omega), \dots, U_k(\Omega)$. В общем случае пространственно-инвариантного преобразования можно привлечь методы морфологического анализа [2] и предложить следующее решение задачи.

Предположим, что каждое из «изображений» $U_1(\Omega), U_2(\Omega), \dots, U_k(\Omega)$ с известной точностью может быть представлено в виде

$$u_j(x, y) = \sum_{i=1}^{m_j} a_{ji} X_{A_{ji}}(x, y), X_{A_{ji}}(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in A_{ji}; \\ 0, & (x, y) \notin A_{ji}, \end{cases} \quad (1)$$

где $A_{j1}, A_{j2}, \dots, A_{jm_j}$ — непересекающиеся подмножества области Ω , $A_{ji} \cap A_{jk} = \emptyset, i \neq k, \bigcup_{i=1}^{m_j} A_{ji} = \Omega$. Пространственная структура двумерной функции $U_j(\Omega)$ определяется областями $\{A_{ji}, i = \overline{1, m_j}\}$, соответствующи-

ми «однородным» участкам двумерного поля, значения «яркости» которых $\{a_i\}$ при различных i не равны между собой.

Будем считать, что поля $U_1(\Omega)$ и $U_2(\Omega)$ совпадают по форме [2] (изоморфны между собой), если $U_1(\Omega) = F(U_2(\Omega))$ для некоторой функции F . Так, если F выбираются из класса линейных функций — $F(U) = \alpha U + \beta$, то совпадающими по форме будут лишь пространственные поля (или изображения, заданные с точностью до параметров «средней яркости» β и «контраста» α).

Переходя собственно к проблеме аппроксимации поля $U_0(\Omega)$ двумерными функциями, изоморфными $U_1(\Omega)$, рассмотрим оператор P_u такой, что оценка $\{u_0(x, y); (x, y) \in \Omega\}$ имеет вид

$$\begin{aligned} \hat{u}_0(x, y) &= P_{u_1} u_0(x, y) = \sum_{i=1}^{m_1} \frac{X_{A_{1i}}(x, y)}{n_{A_{1i}}} \sum_{(x, y) \in A_{1i}} u_0(x, y) = \\ &= \sum_{i=1}^{m_1} \bar{u}_0(A_{1i}) X_{A_{1i}}(x, y). \end{aligned} \quad (2)$$

Здесь $n_{A_{1i}}$ — число точек подмножества A_{1i} , $\bigcup_{i=1}^{m_1} A_{1i} = \Omega$ и $X_{A_{1i}}$ — характеристические функции подмножеств A_{1i} , соответствующих однородным областям на поле $U_1(\Omega)$. Если поле $U(\Omega)$ изоморфно полю $U_1(\Omega)$, то оно представимо в виде $\sum_{i=1}^{m_1} b_{1i} X_{A_{1i}}(x, y)$, где индикаторы $\{X_{A_{1i}}(x, y)\}$ образуют так называемый ортогональный базис изображений $U(\Omega)$, изоморфных с $U_1(\Omega)$. Норма разности $\sigma_{\Delta u}^2 = \|U - \tilde{U}\|_{\Omega}^2 = \left[\sum_{(x, y) \in \Omega} (u(x, y) - \tilde{u}(x, y))^2 \right]$ принимает минимальное значение, если $\tilde{U}(\Omega) = \tilde{U}(\Omega) = P_{u_1} U(\Omega)$, то есть $b_{1i} = \bar{u}_{A_{1i}}$. Отсюда формула (2) приобретает простую интерпретацию: чтобы определить соответствие наблюдаемых величин $u_0(x, y)$ и $u_1(x, y)$, необходимо по полю $U_1(\Omega)$ выделить индикатор l -го «уровня» переменной $u_1(x, y)$ и подсчитать среднее значение функции в точках, для которых индикатор $X_{A_{1l}}(x, y) \neq 0$. Качество выполненной аппроксимации (амплитудного преобразования) характеризуется нормой разности $\sigma_{\Delta u}^2 = \|U - \tilde{U}\|_{\Omega}^2$.

Если поле $U_0(\Omega)$ неизоморфно $U_1(\Omega)$ (т. е. имеется часть $U_0(\Omega)$, не представляемая в базисе $\{X_{A_{1i}}(x, y); (x, y) \in \Omega\}$), то для более точной аппроксимации необходимо привлечь $U_2(\Omega)$, $U_3(\Omega)$ и т. д. до тех пор, пока базис полей $U_1(\Omega), \dots, U_k(\Omega)$ не станет достаточным для восстановления структуры природного объекта $U_0(\Omega)$. Исходя из этого, будем представлять $U_0(\Omega)$ в виде

$$\hat{u}_0(x, y) = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{m_j} \hat{b}_{ji} X_{A_{ji}}(x, y) \quad (3)$$

или, упорядочив нумерацию подмножеств $\{A_{ji}\}$ некоторым способом,

$$\hat{u}_0(x, y) = \sum_{l=1}^L \hat{b}_l X_{A_l}(x, y), \quad (4)$$

где $L = \sum_{j=1}^k m_j - k + 1$ (здесь учтено, что $\bigcup_{i=1}^{m_j} A_{ji} = \Omega$, $j = \overline{1, k}$). Запишем последнее выражение в векторно-матричном виде, предполагая, что «полевые» переменные $u(x, y)$ в области наблюдения упорядочены в лексико-графическом порядке (столбец за столбцом) и $U = (u(1, 1), u(2, 1), \dots, u(n, n))^T$ — вектор с $N = n^2$ компонентами:

$$U_0 = GB + \Xi, \quad (5)$$

где G — матрица размером $N \times L$, составленная из 0 и 1 (значений

индикаторных функций X_{A_i} в точках $(x, y) \in \Omega$; B — вектор оцениваемых коэффициентов, состоящий из L компонент, а Ξ — вектор остатков, соответствующий части поля $U_0(\Omega)$, неизоморфной $U_1(\Omega), \dots, U_k(\Omega)$. Оценка вектора коэффициентов B по методу наименьших квадратов имеет обычный вид

$$\hat{B} = (G^T G)^{-1} G^T U_0. \quad (6)$$

Знание B позволяет восстановить изображение местности в заданном спектральном диапазоне по серии «косвенных» измерений $U'_1(\Omega), U'_2(\Omega), \dots, U'_k(\Omega)$:

$$\hat{U}' = G' B, \quad G' = G(U'_1, \dots, U'_k). \quad (6')$$

Нужно отметить, что в определенных ситуациях набор изображений $(U_1(\Omega), \dots, U_k(\Omega))$ может оказаться избыточным, и необходимо выделить достаточное подмножество $(U_1(\Omega), \dots, U_q(\Omega); q < k)$. При реализации этой процедуры будем исходить из того, что матрица G состоит из блоков (матриц), соответствующих аппроксимации изображения $U_0(\Omega)$ одним из изображений $U_1(\Omega), \dots, U_k(\Omega)$: $G = (G_1; G_2; \dots; G_k)$. Тогда и вектор B разбивается на k частей: $B = (B_1^T B_2^T \dots B_k^T)^T$. Предположение, что изображение U_k не вносит «вклад» в аппроксимацию U_0 , соответствует проверке гипотезы $H_k: B_k = 0$. Если для любого j $B_j \neq 0, j = \overline{1, k}$, то, очевидно, выборочное пространство W_N можно представить в виде прямой суммы «пространства оценок» W_L и «пространства ошибок» $W_{N-L}[3]: W_N = W_L \oplus W_{N-L}$, а операторами проектирования на W_L и W_{N-L} являются соответственно $G(G^T G)^{-1} G^T$ и $(I - G(G^T G)^{-1} G^T)$. Для проверки гипотез $H_k: B_k = 0; H_k$ и $H_{k-1}: B_k = 0, B_{k-1} = 0; \dots$ введем k подпространств W_k, \dots, W_1 , попарно ортогональных и порождающих все $W_L: W_L = \bigoplus_{i=1}^k W_i$. Пусть $C_0 = W_L$ и $C_r = \left(\bigoplus_{i=k-r+1}^k W_i \right)^\perp$, так что

$C_k = \emptyset$. Подпространства C_i образуют убывающую последовательность подпространств таких, что $W_L = C_0 \supset C_1 \supset C_2 \supset \dots \supset C_k$ и $W_L = \bigoplus_{i=0}^{k-1} (C_i \ominus C_{i+1})$. Обозначая через P_i проектор на подпространство C_i , получаем «убывающую» последовательность проекционных операторов

$$G(G^T G)^{-1} G^T = P_0 \supset P_1 \supset \dots \supset P_k = 0.$$

Поскольку оператор ортогонального проектирования на подпространство $(C_i \ominus C_{i+1})$ равен разности $(P_i - P_{i+1})$, то разложение W_L можно описать в терминах проекционных операторов:

$$G(G^T G)^{-1} G^T = \sum_{i=0}^{k-1} (P_i - P_{i+1}). \quad (7)$$

Это дает разложение вектора U_0 на сумму k взаимно ортогональных векторов:

$$\begin{aligned} U_0 &= G(G^T G)^{-1} G^T U_0 + (I - G(G^T G)^{-1} G^T) U_0 = \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} (P_i - P_{i+1}) U_0 + (I - G(G^T G)^{-1} G^T) U_0. \end{aligned} \quad (8)$$

Нетрудно показать, что проекционные операторы

$$P_i = G E_i (E_i G^T G E_i)^{-1} E_i G^T, \quad (9)$$

где матрицы E_1, E_2, \dots получаются из единичной матрицы «занулением» диагональных элементов, соответствующих номерам элементов векторов B_k, B_{k-1}, \dots в общем векторе B . В результате приходим к разложению квадратичной формы, на котором основывается проверка гипо-

тез (теорема Кокрана [3]):

$$\begin{aligned}
 U_0^T U_0 = & U_0^T G E_{k-1} (E_{k-1} G^T G E_{k-1})^{-1} E_{k-1} G^T U_0 + \\
 & + U_0^T [G E_{k-2} (E_{k-2} G^T G E_{k-2})^{-1} E_{k-2} G^T - \\
 & - G E_{k-1} (E_{k-1} G^T G E_{k-1})^{-1} E_{k-1} G^T] U_0 + \dots \\
 \dots + & U_0^T [G (G^T G)^{-1} G^T - G E_1 (E_1 G^T G E_1)^{-1} E_1 G^T] U_0 + U_0^T (I - G (G^T G)^{-1} G^T) U_0.
 \end{aligned} \quad (10)$$

Каждая из составляющих квадратичной формы характеризует «вклад» соответствующего изображения в аппроксимацию $U_0(\Omega)$. Норма остатка данного приближения $\sigma_{\Delta u}^2 = U_0^T (I - G (G^T G)^{-1} G^T) U_0 / (N - L)$ распределена по центральному закону χ^2 . Если изображение U_k «неинформативно», т. е. ничего нового не добавляет к оценке U_0 образами полей U_1, \dots, U_{k-1} , то установление данного факта сводится к проверке равенства нулю параметра нецентральности:

$$\delta_k^2 = U_0^T (G (G^T G)^{-1} G^T - G E_1 (E_1 G^T G E_1)^{-1} E_1 G^T) U_0 / (N - L).$$

Эта проверка основывается на отношении $Z_k = \widehat{\delta}_k^2 / \widehat{\sigma}_{\Delta u}^2$, имеющем центральное F -распределение при нулевой гипотезе $H_k: B_k = 0$.

Алгоритмические средства сравнительного анализа и результаты вычислительного эксперимента. В соответствии с изложенной методикой восстановления необходимо в исходных полях $V_j(\Omega)$ выделить индикаторные функции информативных подмножеств $(A_{ji}, i = 1, m_j)$, составляющих область Ω рассматриваемой серии снимков. Для осуществления этой операции использовалась процедура эквализации гистограмм распределений наблюдаемых переменных $v_j(x, y)$ с их последующим квантованием. Входное изображение $V_j(\Omega)$, преобразованное данной процедурой, представляется в виде

$$U_j(x, y) = \sum_{i=1}^{m_j} \bar{u}_{A_{ji}} X_{A_{ji}}(x, y), \quad (11)$$

что является наилучшей аппроксимацией $v_j(x, y)$, $(x, y) \in \Omega$ при заданном числе m_j уровней квантования. Число уровней квантования для каждого из полей $V_j(\Omega)$ подбирается путем «проб» таким образом, чтобы нормы разностей между базисными изображениями и их аппроксимациями $\sigma_{\Delta u_j}^2 = \|V_j - U_j\|_{\Omega}^2$ были примерно одинаковыми. Рассмотренный алгоритм реализован на комплексе обработки изображений на базе ЭВМ ЕС-1010 [4]. Вычислительная мощность базовой ЭВМ ограничивает размерность матрицы $G^T G$ до 80×80 .

Для апробации разработанных программных средств проводился сравнительный структурный анализ цветного снимка, оцифрованного на устройстве ввода «Coloration» с использованием серого W - и R -, G -, B -фильтров. Размер изображений 256×256 элементов с 256 уровнями квантования. Изображения, полученные с R -, G -, B -фильтрами, выбирались в качестве базисных, по которым проводилось восстановление поля плотностей, соответствующего серому фильтру (рис. 1). Проведенный анализ показал, что наибольшим сходством с восстанавливаемым W -полем обладает R -изображение. Его изоморфный образ, в определенном смысле «наиболее похожий» на оригинал (W -поле), имеет коэффициент корреляции с ним, равный 0,969. Норма разности данного приближения $\sigma_{\Delta U_1}^2 = 65$, что составляет 6% от общих вариаций W -поля ($\sigma_{U_W}^2 = 1056,2$). На рис. 2 представлено изображение «поля расхождений» между оригиналом и его оценкой. Дальнейшее приближение к структуре W -поля последовательным включением G - и B -изображений позволило выяснить, что для восстановления достаточно R -, G -полей. Их совместная оценка образа имеет коэффициент корреляции с оригиналом $\rho_{RG} = 0,991$, а $\sigma_{\Delta U_2}^2 = 19$ (1,9% вариаций W -поля). В то же время добав-



Рис. 1

ление к ним B -изображения лишь ухудшает оценку из-за того, что сильная корреляция тройки базисных полей приводит к плохой обусловленности матрицы $G^T G$ ($\rho_{RGB} = 0,988$; $\sigma_{\Delta U_3}^2 = 27$). Дисперсионный анализ показал, что включение B -изображения в оценку W -поля нецелесообразно. Действительно, составляющая квадратичной формы (10), со-

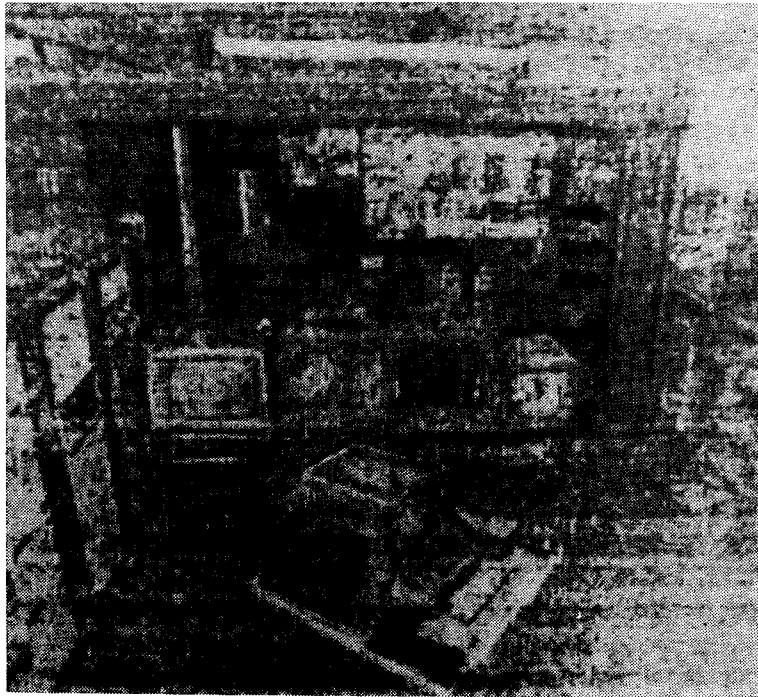


Рис. 2

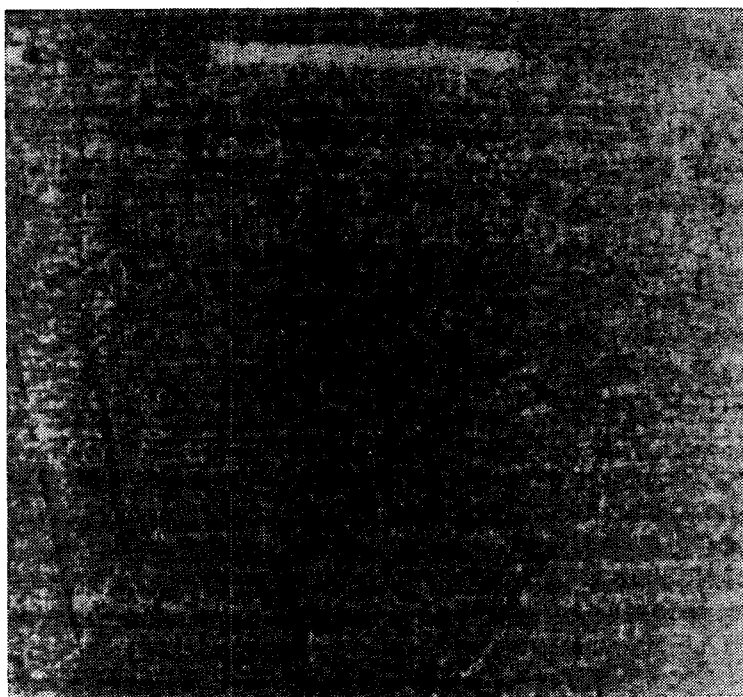


Рис. 3

ответствующая «вкладу» G -изображения в оценку W -поля, равна $\sigma_G^2 = \|\hat{U}_{RG} - \hat{U}_R\|^2 = 44$, в то время как вклад B -изображения оценивается величиной $\sigma_B^2 = \|\hat{U}_{RGB} - \hat{U}_{RG}\|^2 = 25$, что при норме остатка данного приближения $\sigma_{\Delta U_3}^2 = \|U_W - \hat{U}_{RGB}\|^2 = 27$ свидетельствует о незначимости σ_B^2 ($\sigma_B^2/\sigma_{\Delta U_3}^2 < 1$). На рис. 3 дано поле разностей между W -полем и его R -, G -оценкой. Можно заметить, что белая полоса не вкладывается в восстанавливаемый образ W -изображения по R -, G -, B -копиям сцены.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пытьев Ю. П. Морфологические понятия в задачах анализа изображений.— Докл. АН СССР, 1975, т. 224, № 6.
2. Пытьев Ю. П. Задачи морфологического анализа изображений.— В кн.: Математические методы исследования природных ресурсов Земли из космоса. М.: Наука, 1984.
3. Шеффе Г. Дисперсионный анализ.— М.: Наука, 1980.
4. Киричук В. С., Косых В. П., Нестерихин Ю. Е., Яковенко Н. С. Методы и средства оперативной цифровой обработки изображений.— Автометрия, 1984, № 4.

Поступила в редакцию 13 февраля 1986 г.

УДК 519.713 : 007.5 : 681.5

В. С. КИРИЧУК, Г. И. ПЕРЕТЯГИН

(Новосибирск)

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СХОДСТВА ФРАГМЕНТОВ С ЭТАЛОНОМ

Введение. В практике обработки изображений хорошо известна задача «поиска по образцу». Формально ее можно рассматривать как процесс отождествления эталонного изображения (образа) с одним из множества предъявленных (независимых) фрагментов. В данной статье поставленная проблема характеризуется с точки зрения симметричных байесовских решающих правил и находится оптимальный в известном